THIN FILM TRANSISTOR

Patent Number:

JP1019761

Publication date:

1989-01-23

Inventor(s):

TERAO NORIYUKI; others: 02

Applicant(s)::

RICOH CO LTD; others: 01

Requested Patent:

JP1019761

Application Number: JP19870176108 19870714

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L27/14; G02F1/133; G09F9/30; H01L27/12; H01L29/78; H04N1/028

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To prevent the characteristics of a transistor from deteriorating due to the response property of an OFF current value to light in a thin film transistor formed using a polycrystalline Si layer as an active layer on a transparent insulating substrate by a method wherein a light-shielding layer is provided on the surface on the side opposite to the surface, whereon the transistor is constituted, of the substrate. CONSTITUTION:An active polycrystalline Si layer 2, a gate insulating film 3 and a gate electrode 4 are laminated in order on the surface of a transparent insulating substrate 1, an interlayer insulating film 5 is provided on these and moreover, a metal wiring 6 is provided to constitute a thin film transistor. A lightshielding layer 7 is provided on the side opposite to the side of the surface of the substrate 1, whereon such a transistor is provided, that is, on the rear of the substrate 1. By forming this layer 7 using poly Si, the layer 7 functions as a light-shielding layer to light from the rear and shows the same photo absorption as that of the active layer. Thereby, the trouble die to the response property of an OFF current value to light is prevented and the OFF current value is kept at a low value and is stabilized.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-19761

@Int_Cl_4		識別記号	庁内整理番号		④公開	昭和64年(19	989)1月23日
H 01 L G 02 F	27/14 1/133	3 2 7	C-8122-5F 7370-2H				
G 09 F	9/30	3 3 8	7335-5C				
H 01 L	27/12 29/78	3 1 1	A-7514-5F N-7925-5F				
H 04 N	1/028		Z-7334-5C	審査請求	未請求	発明の数 1	. (全3頁)

❷発明の名称 薄膜トランジスタ

②特 願 昭62-176108

❷出 願 昭62(1987)7月14日

砂発 明 者 寺 尾 典 之 宮城県柴田郡柴田町大字中名生字神明堂3-1 リコー応 用電子研究所株式会社内 宮城県柴田郡柴田町大字中名生字神明堂3-1 リコー応 砂発 明 者 佐 野 豊 用電子研究所株式会社内 79発明者 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 池 弘 勿出 願 人 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 宫城県柴田郡柴田町大字中名生字神明堂3-1 切出 願 人 リコー応用電子研究所 株式会社

外1名

明和

弁理士 佐田 守雄

1. 発明の名称

の代 理 人

薄膜トランジスタ

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 透明絶縁基板上に活性層として多結晶シリコンを形成した確康トランジスにおいて、該透明絶縁基板のトランジスタを構成する面と反対側面に遮光層を設けたことを特徴とする種額トランジスタ。
- 3. 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は透明絶線基板上に構成し、オフ電池 値の光応等性に起因するトランジスタの特性劣 化を防止した存膜トランジスタに関する。

〔從来技術〕

一般に、センサー部とその駆動回路部とが一体的に透明絶縁基板上に形成される等倍イメージセンサーあるいは液晶ディスプレイ等における駆動回路となる確談トランジスタ (以外、TFTという) においては、TFT部に光入射が

(目 的)

本発明はTFTが形成される基板として透明 絶象基板を使用し、活性層が多結晶シリコンで 形成された場合の上記した問題点すなわち、オ フ電流値が光応答性をもつことによる不都合を 防止し、オフ電流値を低い値でかつ安定化し得 るTFTを提供することを目的とするものである。

(構成)

本発明のTFTは透明絶縁基板上に活性層として多結晶シリコンを形成したものにおいて、透明絶縁基板のトランジスタを構成する面と反対側面に遮光層を設けたことを特徴とするものである。

以下に本発明をその一変施例を示す添付図面を参照して説明する。

第1回は本発明TFTの一実施例を示すものである。第1回において、1は例えば石英があり、この透明絶縁基板であり、この透明絶縁基はけられ、この活性層2上にはゲート絶縁膜3おははが一ト電極4が順次積層され、これらの上には層間絶縁膜5が設けられ、さらにはメタル配線6が設けられ、TFTが構成されている。それのようなトランジスタが設けられた透明絶縁基板1上の表面側と反対側、すなわち透

- 3 -

b)、トランジスタを構成する面(以下、表面) にフォトレジスト12を塗布し、トランジスタの 活性層パターンに露光、現像する。

c)、平行平板型のドライエッチング装置を用いて、表面のみをエッチングし、レジスト12を除去する。この時、エッチングされた面の反対側面(以下、裏面)の多結晶シリコン11はエッチングされずに残る。

d)、その後、公知の手段によりトランジスタを作成すれば、裏面の多結品シリコンを残したままTPTが完成する。次いで、得られたTFTを常法に従って水素処理する。かくして、このTFTでは裏面に残った多結品シリコンが裏面からの光に対して変光層となる。この変光層は活性層と同じ光吸収を示すので変光層として最適である。

なお、上記のc)工程で両面をエッチングするような方法、例えばウェットエッチング等を用いる場合にはb ′) に示すように裏面にレジスト12を塗布すればよい。

明絶縁基板1の裏面には遮光層7が設けられて いス.

このような選光層 7 を活性層 2 と同時に形成する場合の工程を第 2 図を参照して説明する。
a)、透明絶縁基板としての石英ガラス板10上に、LP-CVD法により多結晶シリコン11を600~650℃で膜厚1000~5000人となるように堆積する。この時、チューブ型LP-CVD装置を用いれば、基板の両面に多結晶シリコンを堆積することができる。

- 4 -

また、本発明に係るTFTをTFT一体型イメージセンサーに応用する場合には、第3図に示すように、裏面よりの光の入射角とセンサービット13およびTFTの位置を考慮して透明絶縁基板1の裏面に設ける遮光層7の一部を通常のエッチング方法で除去して採光窓14とすればよい。

(効果)

以上のような本発明によれば、透明絶象基板上のトランジスタが形成される側と反対側面に 産光層を設けているため、水素処理された多結 品シリコン活性層に起因するオフ電流値の光応 谷性の問題が解決され、オフ電流値を低い値で かつ安定化し得るTFTが得られるという効果 を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係るTFTの一実施例を示す機略説明図である。

第2回は本発明に係るTPTを製造する場合 の工程の一部を示す説明図である。

時間昭64-19761(3)

第3回は本発明に係るTFTをTFT-体型 イメージセンサーに用いた場合の説明図である。

1 … 透明绝縁基板

2…活性層

3 …ゲート絶縁膜

4 …ゲート電極

5 … 牌阳绝缘膜

6 …メタル配線

.

10…石英ガラス板

11…多結晶

12…レジスト

13…センサービット

14…採光期

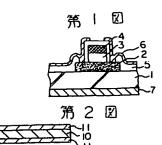
特 許 出 順 人 株式会社リコー

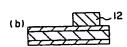
外1名

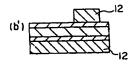
代理人 弁理士 佐 田 守 雄

21 7 2





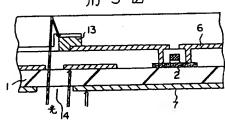








第 3 🗹



- 7 -